## ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

## УДК 669.24.234:538.632

## АНОМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ НЕРНСТА — ЭТТИНГСГАУЗЕНА В НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ СПЛАВАХ

А. А. Абдурахманов, Р. Н. Васильева, А. В. Ведяев, А. Б. Грановский, Е. И. Кондорский, С. И. Стадник

(кафедра магнетизма)

В ферромагнитных или парамагнитных металлах и сплавах при наличии градиента температуры  $\nabla T$  и магнитного поля **H** возникает электрическое поле **E**, выражение для которого имеет вид

$$\mathbf{E} = S \nabla T - Q_0 [\mathbf{H} \times \nabla T] - Q_s [\mathbf{M} \times \nabla T], \qquad (1)$$

где S — термоэдс,  $Q_0$  и  $Q_s$  — константы нормального и аномального эффектов Нернста—Эттингсгаузена (АЭНЭ), М — намагниченность.

АЭНЭ является термоэлектрическим аналогом аномального эффекта Холла (АЭХ), и оба этих явления обусловлены влиянием спинорбитального взаимодействия (СОВ) на рассеяние носителей тока. Теория АЭНЭ была построена в работе [1], где в случае рассеяния электронов на примесях и фононах получено выражение

$$Q_s = -(L + N\rho)T \tag{2}$$

(L и N — коэффициенты, не зависящие от температуры), хорошо согласующееся с экспериментальными данными [2]. В последующих работах [3-6] либо рассматривались другие механизмы рассеяния, либо уточнялись выражения для коэффициентов L и N в (2) в случаях неупругого рассеяния или концентрированных сплавов.

В работе [3] получено выражение, связывающее константу АЭНЭ Q<sub>s</sub> с константой АЭХ R<sub>s</sub> в случае упругого рассеяния:

$$Q_{\rm s} = -\frac{\pi^2}{3} \frac{k_{\rm B}^2}{|e|} T \left( \frac{d}{dE} \frac{R_{\rm s}}{\rho} \right)_{E_F},\tag{3}$$

которое Кэмпбеллом [7] представлено в эквивалентном виде:

$$Q_{s} = Q_{s_{1}} + Q_{s_{2}}; \ Q_{s_{1}} = -SR_{s}/\rho; \ Q_{s_{2}} = -\eta T\rho,$$
 (4)

где

$$\eta = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_{\rm B}^2}{|e|} \left( \frac{\partial}{\partial E} \frac{R_s}{\rho^2} \right)_{E_F}.$$
 (5)

Кэмпбелл [7] показал, что при соответствующем выборе феноменологического параметра  $\eta$  в (5) удается качественно описать температурную зависимость  $Q_s(T)$  чистых металлов Fe, Ni, Co.

В данной работе на основе выражения (5) для  $Q_s$  и теории АЭХ неупорядоченных сплавов [8, 9, 10] обсуждаются температурная и концентрационная зависимости константы АЭНЭ сплавов переходных металлов при слабом и сильном примесном рассеянии.

Постановка задачи. Будем считать, что ответственными за АЭНЭ и АЭХ сплавов переходных За-металлов являются поляризованные по

спину *d*-подобные электроны, асимметричное рассеяние которых возникает под действием собственного СОВ [8–10]. Если электрическое поле, создающее ток, направлено по осн  $\alpha$ , слабое магнитное поле  $(H \ll M_c)$  по осн *c*, то

$$R_{\rm s} = R_{\rm s}^{\dagger} + R_{\rm s}^{\downarrow} = - \left(\sigma_{\alpha\beta}^{\dagger} + \sigma_{\alpha\beta}^{\downarrow}\right) M_c^{-1} \rho^2, \tag{6}$$

где  $\sigma_{\alpha\beta}^{\dagger \dagger}$  аномальная холловская электропроводность зоны с индексом спина вдоль (против) намагниченности сплава  $M_c$ ,  $\rho$  — полное сопротивление сплава. Выражения для  $\sigma_{\alpha\beta}^{\dagger \dagger}$  бинарного сплава  $A_x B_y$ (y=1-x) при произвольной величине потенциала рассеяния, связанного с хаотическим расположением ионов компонент сплава по узлам решетки («примесный» потенциал), и слабом электрон-фононном взаимодействии получены в работах [8–10]. Для расчета  $Q_s$ , согласно выражениям (5), (6), приведем некоторые результаты работы [10]. В этой работе было показано, что при полуэллиптической форме плотности состояний  $N_0(E)$ 

$$N_{0}(E) = \frac{2}{\pi\omega^{2}} (\omega^{2} - E^{2})^{1/2}; \quad |E| \leq \omega; \quad N_{0}(E) = 0; \quad |E| > \omega,$$
(7)

где  $\omega$  — полуширина зоны, и при  $T \geqslant T_D$ , где  $T_D$  — температура Дебая сплава,

$$\sigma_{\alpha\beta}^{n} = D_{n}^{'}\lambda_{so_{n}} \frac{M_{c}^{n}}{M_{0}^{n}} [N_{n}(E)]^{7} \frac{B_{n}^{0}(E) + B_{n}^{\alpha}(E) + B_{n}^{\alpha^{2}}(E)}{(\Delta_{n}(E))^{2}}, \qquad (8)$$

где  $\lambda_{so}$  — статистически усредненная константа СОВ сплава, индекс n соответствует вкладу в  $\sigma_{\alpha\beta}$  рассматриваемой n-й зоны;  $M_c^n(M_0^n)$  — вклад в намагниченность рассматриваемой зоны при T=0,  $\Delta_n(E)$  — обратное время жизни электронов;  $B^0$ ,  $B^\alpha$ ,  $B^{\alpha s}$  — коэффициенты, определяемые рассеянием на «примесном» потенциале, интерференционными процессами рассеяния и рассеянием на фононах соответственно;  $D_n'$  — константа, знак которой зависит от направления поляризации данной зоны.

Конкретные выражения для  $B^0$ ,  $B^{\alpha}$ ,  $B^{\alpha^2}$ ,  $\Delta$  зависят от величины потенциала «примесного» рассеяния  $\delta = (\varepsilon^A - \varepsilon^B)/\omega$ , где  $\varepsilon^A$  и  $\varepsilon^B$  — потенциалы компонент сплава. При  $|\delta| \ll 1$ 

$$B_{I}^{0} = xy (y - x) \delta^{3}; \quad B_{I}^{\alpha} = 3xy\delta (g^{A} - g^{B}) \frac{T}{T_{D}};$$

$$B_{I}^{\alpha^{2}} = 4 \left[ 3\overline{g}^{2} - 2\overline{g}^{2} \right] \left( \frac{T}{T_{D}} \right)^{2} \frac{(E - \overline{\epsilon})}{\omega} + \overline{g}_{II} \left( \frac{T}{T_{D}} \right)^{2} = \overline{g}_{I} \left( \frac{T}{T_{D}} \right)^{2} \frac{(E - \overline{\epsilon})}{\omega} + \overline{g}_{II} \left( \frac{T}{T_{D}} \right)^{2}; \quad (9)$$

$$\Delta_1(E) = \left(xy\delta^2 + \overline{g} \frac{T}{T_D}\right) \pi N(E), \qquad (10)$$

тде  $g^A$ ,  $g^B$  — константы электрон-фононного взаимодействия,  $\overline{\varepsilon} = x\varepsilon^A + y\varepsilon^B$ . Второй член в выражении для  $B^{\alpha^*}$  описывает вклад двухфононных процессов рассеяния, не учтенных в работе [10]. Так как этот вклад возникает в том же порядке, что и интерференционный, то нетрудно показать на основе работ [11, 12], что он не зависит от энергетической переменной. В случае сильного рассеяния ( $|\delta| \gg 1$ ), когда уровень Ферми находится в окрестности подзоны компоненты A (см. [9]),

$$B_{2}^{(0)}(E) = -\frac{y}{4x} \delta \left( 1 + \frac{3y}{(\pi N(E))^{2} \omega^{2}} \right); B_{2}^{\alpha}(E) =$$
  
=  $\frac{y \delta g^{A}}{x^{2}} \left[ 1 + \frac{8 (E - \varepsilon^{A})^{2}}{\omega^{4} (\pi N(E))^{2}} \right] \frac{T}{T_{D}};$ 

$$B_2^{\alpha^*}(E) = 4\left(\frac{g^A}{x}\right)^2 \frac{(E - \varepsilon^A)}{\omega} \left(\frac{T}{T_D}\right)^2 + \frac{g_{\mathrm{II}}^A}{x} \left(\frac{T}{T_D}\right)^2; \qquad (11)$$

$$\Delta_2(E) = \left(\frac{y}{4x} + \frac{g^A}{x} \frac{T}{T_D}\right) \pi N(E).$$
 (12)

При положении уровня Ферми в окрестности  $\varepsilon^{B}$  в выражениях (11), (12) следует заменить  $A \rightarrow B$ ,  $x \neq y$ . Отметим, что параметры  $\delta$ ,  $\varepsilon^{A,B}$ ,  $g^{A,B}$ , N(E) в (9)-(12) зависят от индекса зоны.

Подставляя (9)-(12) в (8), а затем в (6), можно получить

$$R_{s} = a + bT/T_{D} + c(T/T_{D})^{2}, \qquad (13)$$

где коэффициенты a, b, c для сплава в низшем приближении не зависят от температуры [10], причем величина этих параметров определяется суммой вкладов от зон с противоположной поляризацией спинов. Выражение (13) хорошо описывает экспериментальные данные [10], что дает основание использовать соотношения, аналогичные (9)—(12), для расчета  $Q_s$ .

Расчет константы Q<sub>s</sub>,

1. Чистый металл. В случае чистого металла, как следует из  $(8) - (10), B^0 = B^{\alpha} = 0, \Delta \sim T/T_D$ , и тогда из (5) - (6) получаем

$$\eta = -\frac{Q_s}{T\rho} = \eta^{\dagger} + \eta^{\downarrow}, \qquad (14)$$

$$\eta^{\dagger\downarrow} = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_{\rm B}^2}{|e|} \left\{ \frac{R_{\rm s}^{\dagger\downarrow}}{\rho^2} \right\} \left\{ \frac{5}{N_{\downarrow\uparrow}(E_F)} \left( \frac{dN_{\downarrow\uparrow}(E)}{dE} \right)_{E_F} + \frac{1}{(E_F - \overline{\epsilon}_{\downarrow\uparrow}) + \left( \frac{\overline{g}_{\rm II}}{\overline{g_{\rm I}}} \right) \omega} \right\}.$$
(15)

2. Слабое «примесное» рассеяние. При  $|\delta| \ll 1$  для сплава, у которого зависимость  $R_s$  от температуры определяется соотношением (13), из (8)-(10) следует

$$\eta = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_B^2}{|e|} \left\{ \frac{R_s^{\uparrow\downarrow}}{\rho^2} \frac{5}{N_{\uparrow\downarrow}(E)} \left( \frac{dN(E)}{dE} \right)_{E_F} + \frac{c^{\uparrow\downarrow} \left( \frac{T}{T_D} \right)^2}{\rho^2 \left[ (E_F - \tilde{\epsilon}_{\uparrow\downarrow}) + \left( \frac{\tilde{g}_{\Pi}}{\tilde{g}_{I}} \right) \omega \right]} \right\}.$$
(16)

3. Сильное «примесное» рассеяние. Если уровень Ферми находится в окрестности  $\varepsilon^{A}$ , то из (5), (11) – (13) нетрудно получить следующее выражение:

$$\eta^{\dagger \downarrow} = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_B^2}{|e|} \frac{5}{N^{\dagger \downarrow}(E_F)} \left( \frac{dN_{\dagger \downarrow}(E)}{dE} \right)_{E_F} \frac{a_{\dagger \downarrow} + b_{\dagger \downarrow}'(T/T_D) + c_{\dagger \downarrow}'(T/T_D)^2}{\rho^2}, \quad (17)$$

яде параметры a', b', c' не совпадают с параметрами a, b н c, характеризующими зависимость  $R_s(T)$ :

$$a' = a \left[ 1 - \frac{6}{5} y \delta \left( \pi N \left( E_F \right) \omega \right)^{-2} \left( 1 + \frac{3y}{(\pi N \left( E_F \right) \omega \right)^2} \right)^{-1} \right], \quad (18)$$

$$b' = b \begin{bmatrix} 1 + \frac{8}{5} & \frac{1 - 2(E_F - e^A) \frac{1}{N(E_F)} \left(\frac{dN(E)}{dE}\right)_{E_F}}{1 + \frac{8}{5} & \frac{1}{N(E_F)} \left(\frac{dN(E)}{dE}\right)_{E_F}} \end{bmatrix}$$

$$\left[1 + \frac{\sigma(E_F)}{\omega^3 \pi^2 N(E_F)}\right] \frac{1}{N(E_F)} \left(\frac{\sigma(E_F)}{dE}\right)_{E_F}$$
(19)

$$c' = c \left\{ 1 + \left[ \frac{5}{N(E_F)} \left( \frac{dN}{dE} \right)_{E_F} \right]^{-1} \left[ (E_F - \varepsilon^A) + \frac{\tilde{g}_{II}}{\bar{g}_I} \omega \right]^{-1}.$$
(20)

При уровне Ферми в окрестности  $\varepsilon^{B}$  в выражениях (18)—(20) следует заменить  $A \rightarrow B$ ,  $x \neq y$ .

Обсуждение результатов. Предположим сначала, что носителями АЭХ и АЭНЭ являются носители одной зоны. Так как по оценкам [12, 13] вклад двухфононных процессов рассеяния в  $R_s$  не превышает вклада однофононных, получаем из (15) и (16) для металла или сплава при слабом рассеянии

$$\eta = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_B^2}{|e|} \frac{5R_s}{\rho^2} \left[ \frac{1}{N(E_F)} \left( \frac{dN(E)}{dE} \right)_{E_F} + \frac{1}{5(E_F - \overline{\epsilon})} \right], \quad (21)$$

а в случае сильного рассеяния :

- en 19 - 19

$$\eta = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_{\rm E}^2}{|e|} \frac{5}{N(E_F)} \left(\frac{dN(E)}{dE}\right)_{E_F} \frac{a' + b'T/T_D + c'(T/T_D)^2}{\rho^2}$$
(22)

тде параметры a', b', c', согласно (18)-(20), отличаются от параметров a, b, c в соотношении (13).

Таким образом, экспериментальные данные относительно концентрационных и температурных зависимостей  $R_s$  и  $Q_s$  позволяют определить характер рассеяния в сплаве и концентрационную зависимость производной плотности электронных состояний на уровне Ферми. Согласно Кэмпбеллу [7], для поликристаллического Ni  $\eta = -4.6 \cdot 10^{-8} \text{ A}/(\Gamma c \cdot cm \cdot K^2)$ ; отсюда, используя экспериментальные данные для  $R_s$  и  $\rho$  Ni, для параметра

$$k = \frac{\eta}{\frac{\pi^2}{3} \frac{k_{\rm B}^2}{|e|} \frac{5R_s}{\rho^2}} = \frac{1}{N(E_F)} \left(\frac{dN(E)}{dE}\right)_{E_F} + \frac{1}{5(E_F - \overline{\epsilon})}$$
(23)

нетрудно получить  $k \approx 6 \text{Ry}^{-1}$ . Согласно недавно проведенным экспериментальным исследованиям АЭХ и АЭНЭ на монокристаллических образцах Ni и сплавов Ni-Pd [14], для Ni  $\eta = -20.8 \times \times 10^{-8} \text{ A}/(\Gamma \text{c} \cdot \text{cm} \cdot \text{K}^2)$ , откуда  $k = 25,5 \text{ Ry}^{-1}$ . В рамках интерполяционной схемы расчета электронной структуры Ni [13] величина  $\left(\frac{1}{N(E_F)}\left(\frac{dN}{dE}\right)_{E_F}\right)$  является весьма чувствительной к параметрам расчета и по порядку величины составляет  $\left|\frac{1}{N}\frac{dN}{dE_F}\right| \sim 100 \text{ Ry}^{-1}$ , что удовлетворительно согласуется с выражением (23), если учитывать модельный характер данной теории. Результаты концентрационной зави. симости параметра k для сплавов Ni-Pd [14] совместно с экспериментальными данными для удельной теплоемкости [15] приведены на рисунке. По этим данным k составляет ~ 20 Ry<sup>-1</sup>, а так как k обратно пропорциональна полуширине зоны носителей АЭХ  $\omega$ , то отсюда следует, что  $\omega \sim 0.05$  Ry, что соответствует оценкам характерной полуширины пика d-зоны.

Для Ni  $\eta < 0$  и  $R_s < 0$ , поэтому  $k = \left(\frac{1}{N(E_F)} \frac{dN}{\partial E} + \frac{1}{5(E_F - \overline{\epsilon})}\right) >$ 

>0, т. е. уровень Ферми в Ni должен находиться в области энергии, меньшей соответствующей максимуму плотности состояний, тогда как, согласно расчетам электронной структуры Ni [16] и Ni-Pd [17, 18], dN/dE < 0 и  $(E_F - \overline{\epsilon}) > 0$ , что противоречит полученным данным. С другой стороны, в работе [19] рассчитана зонная структура Ni методом присоединенных плоских волн, объясняющая в отличие от ранее выполненных расчетов экспериментальные данные относительно эффекта



де Гааза—ван Альфена, зависимости магнитного момента на атом от давления и другие данные. По этому расчету уровень Ферми в Ni находится при энергии, меньшей вершины зоны, т. е. в согласии с приведенным выше анализом. Результаты, представленные на рисунке,

Зависимость от концентрации Рd параметра  

$$k = \frac{1}{N(E_F)} \left(\frac{dN(E)}{dE}\right)_{E_F} + \frac{1}{5(E_F - \overline{\epsilon})}$$

и коэффициента у электронного вклада в теплоемкость [15] для сплавов Ni--Pd

также свидетельствуют в пользу предлагаемого положения уровня Ферми в Ni слева от максимума N(E), т. е.  $(E_F - \overline{\epsilon}) < 0$ . Действительно, при добавления Pd, согласно данным по теплоемкости,  $N(E_F)$  увеличивается, причем если при концентрации палладия  $c_{Pd} \sim 20$  ат. % происходит резкое изменение dN/dE (максимум в зависимости k от  $c_{Pd}$  и точка перегиба в зависимости  $\gamma$  от  $c_{Pd}$ ), то при  $c_{Pd} > 20$  ат. % уровень Ферми приближается к вершине зоны, в силу чего  $N(E_F)$  увеличивается; это приводит к возрастанию  $\gamma$  и падению k. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о положении уровня Ферми в Ni и сплавах Ni-Pd ( $c_{Pd} < 70$  ат. %) слева от максимума на кривой плотности состояний.

Согласно расчетам по интерполяционной Fe [13]. схеме для T dN примерно в 10 раз меньше, чем для Ni. Поэтому пара- $N(E_{\rm F}) = dE$ метр η для Fe должен быть существенно меньше, чем для Ni, что соответствует экспериментальным данным [7]. Следует отметить, что для металлов и сплавов, у которых носители АЭХ и АЭНЭ принадлежат зонам с различной поляризацией спинов, величина параметра п определяется суммой вкладов n<sup>+</sup> и n<sup>‡</sup>, которые в силу возможных различных знаков  $R_s$  и dN/dE (как в случае Fe [20]) могут быть либо одинакового знака, либо противоположного, что усложняет сопоставление теории с экспериментом. Кроме этого, к настоящему времени не существует экспериментальных исследований АЭХ, практически

АЭНЭ, термоэдс, сопротивления для одних и тех образцов, за исключением системы Ni-Pd [14].

Экспериментальные исследования  $Q_s$  и  $R_s$  могут также дать информацию о температурной и концентрационной зависимостях положения уровня Ферми в сплаве. Действительно, согласно (5),

$$\eta = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_{\rm B}^2}{|e|} \frac{\partial}{\partial E} \left(\frac{R_s}{\rho^2}\right)_{E_F} = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_{\rm B}^2}{|e|} \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{R_s}{\rho^2}\right) \left(\frac{\partial E_F}{\partial T}\right)^{-1}.$$
 (24)

Определяя из температурных зависимостей  $R_s$  и  $\rho$  значение производ- $\partial R_s$ получаем по формуле (24) значение  $\partial E_F / \partial T$ . В частноной - $0^2$ сти, таким способом для Ni нами получено при T=350 K ( $\partial E_F/\partial T$ ) аксп= =0.6.10-15 эрг/град, тогда как по расчетам [21]  $(\partial E_F/\partial T)_{Ni} =$ =0,33.10-15 эрг/град.

Аналогично можно по экспериментальным данным определить и значение  $\partial E_F/\partial c$ , так как

$$\eta = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_B^2}{|e|} \frac{\partial}{\partial c} \left(\frac{R_s}{\rho^2}\right) \left(\frac{\partial E_F}{\partial c}\right)^{-1}.$$
 (25)

Для Ni-Pd  $\eta < 0$  и  $R_s < 0$ , следовательно, из (25) вытекает, что с увеличением концентрации Pd уровень Ферми сдвигается в сторону больших энергий.

В заключение отметим, что не учтенная в модели зависимость матричных элементов СОВ и одноузельных матриц рассеяния от энергии, как правило, существенно слабее, чем зависимость плотности состояний от энергии, и поэтому может лишь улучшить количественное согласие теории с экспериментом.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Кондорский Е. И.//ЖЭТФ. 1963. 45. С. 511—521. [2] Василье-ва Р. П., Кадыров Я. Я., Язлиев С.//ФММ. 1975. 39. С. 524—527. [3] Вег-ger L.//Phys. Rev. 1972. 5В. Р. 1862—1870. [4] Абельский Ш. Ш.//ФММ. 1964. 18. С. 631—632. [5] Волошинский А. Н., Рыжанова Н. В.//ФММ. 1975. 40. С. 7—14. [6] Волошинский А. Н., Рыжанова Н. В.//ФММ. 1976. 41. С. 903— 909. [7] Сатрве11 І. А.//J. об Magn. and Magn. Mat. 1979. 12. Р. 31—33. [8] Кондорский Е. И., Ведяев А. В., Грановский А. Б.//ФММ. 1975. 40. С. 455—464. [9] Кондорский Е. И., Ведяев А. В., Грановский А. Б.// Там же. С. 903—909. [10] Грановский А. Б.//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физ. Астрон. 1975. 16, № 6. С. 711—720. [11] Волошинский А. Н., Савицкая Н. В. //ЖЭТФ. 1971. 61. С. 2018—2025. [12] Грановский А. Б., Кондорский Е. И. //ФММ. 1975. 39. С. 718—730. [13] Абдурахманов А. А., Абилова Н. А., Расулов А. Р. // Изв. СКНЦ. Сер. ест. наук. 1982. 3. С. 54—58. [14] Мялик-гулыев Г. М., Васильева Р. П., Стадник С. И.//ФММ. 1985. 59. С. 750— 755. [15] Маскliet С. А., Schindler А. І.//J. Phys. Chem. Sol. 1963. 24. Р.1639—1644. [16] Соппоlу W. D.//Phys. Rev. 1967. 159. Р. 415—426. [17] I поце J., Shimizu M.//J. Phys. Soc. Jap. 1977. 42. Р. 1547—1554. [18] Акаі Н. //J. Phys. Soc. Jap. 1982. 51. Р. 468—474. [19] Алderson J. R. et al./Phys. Rev. 1979. B20. Р. 3172—3185. [20] Кондорский Е. И.//ЖЭТФ. 1968. 55. С. 558—565. [21] Моті N., Fukuda Y., Ukai T.//J. Phys. Soc. Jap. 1974. 37. Р. 103—110.

Поступила в редакцию 03.12.85